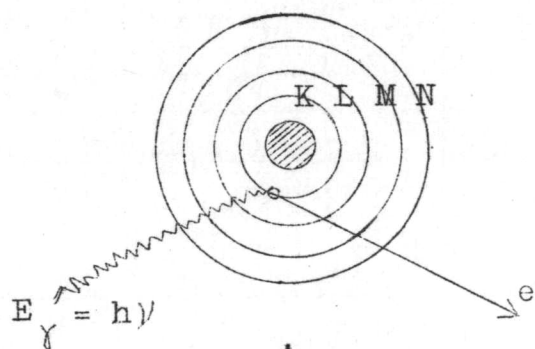


เครื่องวัดรังสี

3.1 การวัดพลังงานรังสีแกมมา

รังสีแกมมาเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง ในการวัดพลังงานรังสีแกมมา จึงต้องใช้วิธีทางอ้อม โดยอาศัยการเกิดปฏิกิริยาของรังสีแกมมาต่อวัตถุซึ่งมีอยู่หลายวิธี แต่ปฏิกิริยาที่นำมาใช้เกี่ยวกับการวัดรังสีได้แก่

1. The Photoelectric Effect เกิดขึ้นเมื่อรังสีแกมมาเข้าไปในวัตถุ แล้ว ถ่ายทอดพลังงานทั้งหมดของรังสี



รูปที่ 3-1

The Photoelectric Effect

แล้ว ถ่ายทอดพลังงานทั้งหมดของรังสีแกมมาให้แก่อิเล็กตรอนที่วนรอบนิวเคลียส โดยเฉพาะอย่างยิ่งอิเล็กตรอนในวง K และ L ซึ่งเป็นวงในที่มีพลังงานต่ำ ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกมาจากวงโคจรออกไปภายนอกอะตอมเรียกว่า โฟโตอิเล็กตรอน (Photoelectron) โฟโตอิเล็กตรอนนี้จะทำให้เกิด secondary ionization อีกทีหนึ่ง

พลังงานรังสีแกมมา = พลังงานจลน์ของโฟโตอิเล็กตรอนรวมกับพลังงานของอิเล็กตรอนขณะที่อยู่ในวงรอบนิวเคลียส

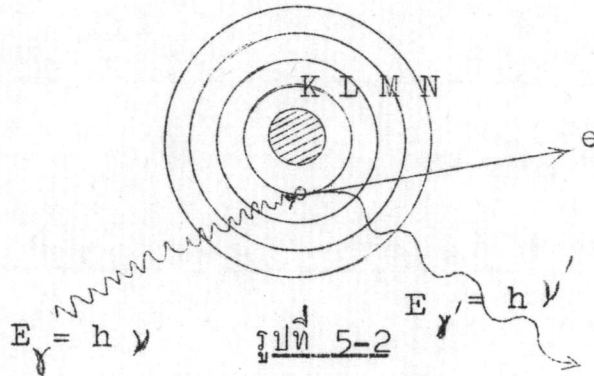
ผลของโฟโตอิเล็กทริกเอฟเฟกต์นี้มักทำให้เกิดรังสีเอกซ์ขึ้น เนื่องจากอิเล็กตรอนที่อยู่ในวงนอกอะตอมเข้ามาแทนที่โฟโตอิเล็กตรอนแล้วถ่ายทอดพลังงานออกมาในรูปพลังงานรังสีเอกซ์

โอกาสของการเกิดโฟโตอิเล็กทริกเอฟเฟกต์นี้แปรตามค่าของอะตอมมิกนัมเบอร์ (Atomic number) ยกกำลังสี่และแปรผกผันกับพลังงานรังสีแกมมา ยกกำลังสาม ดังนั้นโฟโตอิเล็กทริกเอฟเฟกต์จะเกิดได้ง่ายจากรังสีแกมมาที่มีพลังงานต่ำและ



ธาตุหนัก ๆ เป็นส่วนใหญ่

2. The Compton Effect เกิดขึ้นเมื่อรังสีแกมมาถ่ายทอดพลังงานให้กับอิเล็กตรอนวงรอบอะตอมแล้วยังมีพลังงานเหลืออยู่ ทำให้รังสีแกมมาออกมาจากอะตอมโดยมีพลังงานน้อยลง ดังสมการ



รูปที่ 5-2 The Compton Effect

$$h\nu' = \frac{h\nu}{1 + (h\nu/m_0c^2)(1-\cos\theta)}$$

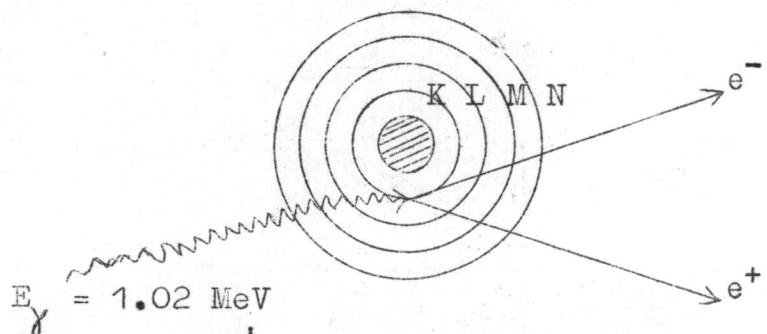
- $h\nu$ = พลังงานเดิมของรังสีแกมมา
- $h\nu'$ = พลังงานของรังสีแกมมาที่กลับออกมา
- θ = มุมที่รังสีแกมมาเบี่ยงเบนไปจากเดิม
- m_0 = มวลของอิเล็กตรอนในสภาพปกติ
- c = ความเร็วของแสง

อิเล็กตรอนวงรอบอะตอมที่ได้รับพลังงานจากรังสีแกมมาก็จะหลุดออกมาด้วยโดยมีพลังงาน ดังสมการ

$$E_e = \frac{h\nu}{1 + m_0c^2/2h\nu}$$

โอกาสของการเกิดคอมป์ตันเอฟเฟกต์แปรผันกับพลังงานรังสีแกมมาและจะมีโอกาสมากสำหรับรังสีแกมมาที่มีพลังงานมากกว่า 1 MeV

3. Pair Production เกิดขึ้นเมื่อรังสีแกมมามีพลังงาน ขนาด 1.02 MeV



รูปที่ 5-3 Pair Production

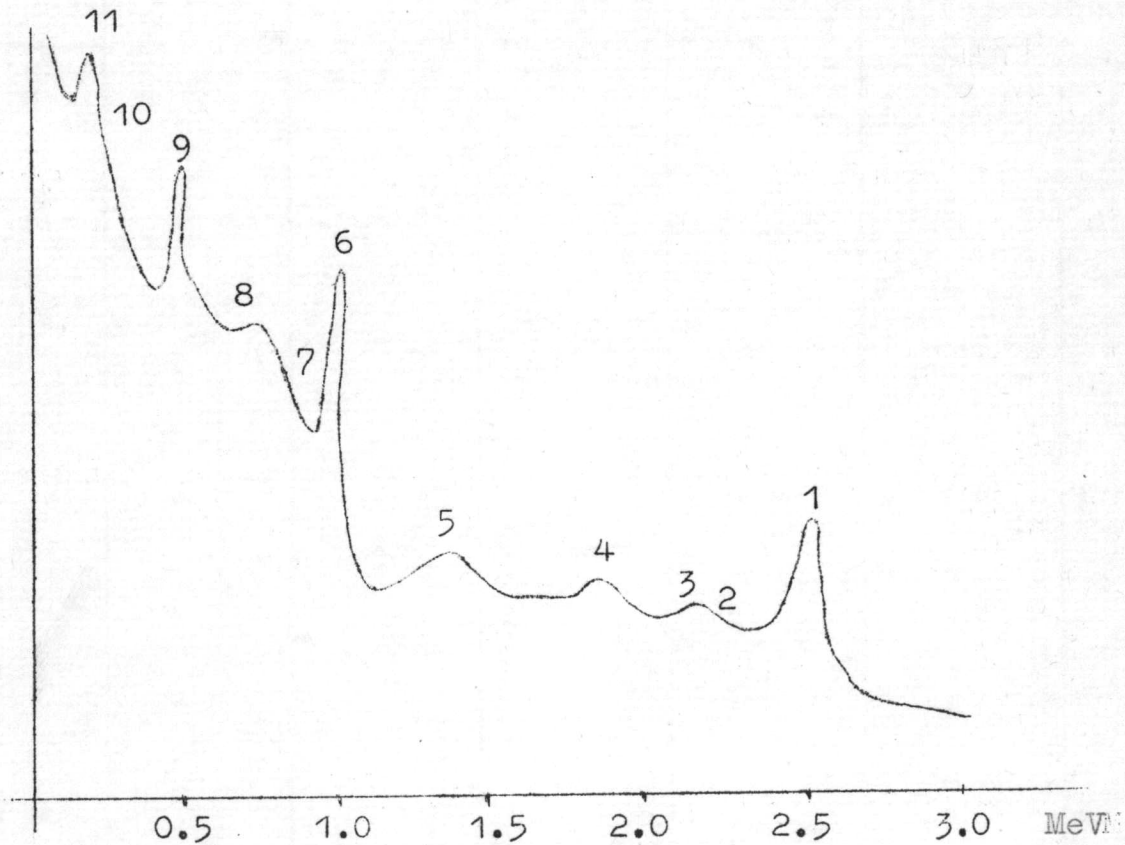
เข้าไปในอะตอมของธาตุแล้วหายไป แล้วเกิดอิเล็กตรอน (electron) และโพสิตรอน (positron) ซึ่งต่างก็มีพลังงานขนาด 0.51 MeV ขึ้นแทน โพสิตรอนที่เกิดขึ้นนี้มักจะมีชีวิตอยู่ไม่นานนักก็จะรวมกับอิเล็กตรอน

กลายเป็นรังสีแกมมาตามขบวนการที่เรียกว่าแอนนิฮิเลชัน (Annihilation)

โอกาสในการเกิดแปรปรोटักซ์นี้แปรตามอะตอมมิกนัมเบอร์ยกกำลังสอง และมักจะเกิดกับธาตุหนัก ๆ

รังสีแกมมาจะให้ผลต่อวัตถุตั้งที่โลกแล้ว ถ้าเราวัดรังสีแกมมาด้วย เครื่องวัดแบบซิลทิลเลชัน (Scintillation Detector) ซึ่งเปลี่ยนพลังงาน รังสีแกมมาให้ออกมาในรูปของพลังงานแสงสว่าง หรือเซมิคอนดักเตอร์ (Semi-Conductor Detector) ซึ่งเปลี่ยนรูปพลังงานรังสีแกมมาออกมาในรูป ของคู่อิเล็กตรอน-โฮลล์ ซึ่งจะไต่กล่าวต่อไป เมื่อนำผลการวัดต่อกับมัลติชันแนล-อะนาลิไซเซอร์ (Multichannel Analyzer) จะเห็นพลังงานของรังสีแกมมา ในรูปของยอดแหลมของพลังงาน (peak) ต่าง ๆ ดังรูปที่ 3-4

Count Rate



รูปที่ 3-4 Spectrum ของพลังงานรังสีแกมมา

รายละเอียดของยอดพลังงานต่าง ๆ ในรูปที่ 3-4 อธิบายได้ดังนี้

หมายเลข 1. Photopeak ขนาด 2.50 MeV

หมายเลข 2. Compton edge ของ หมายเลข 1

หมายเลข 3. Compton peak ของ หมายเลข 1

หมายเลข 4. Single escape peak จากการเสียไป 1 photon

$$= 2.50 - 0.51 = 1.99 \text{ MeV}$$

หมายเลข 5. Double escape peak จากการเสียไป 2 photon

$$= 2.50 - 1.02 = 1.48 \text{ MeV}$$

หมายเลข 6. Photopeak พลังงานค่าขนาด 1 MeV

หมายเลข 7. Compton edge ของ หมายเลข 6

หมายเลข 8. Compton peak ของ หมายเลข 6

หมายเลข 9. 0.51 MeV peak ของ annihilation

หมายเลข 10. Compton edge ของ หมายเลข 9

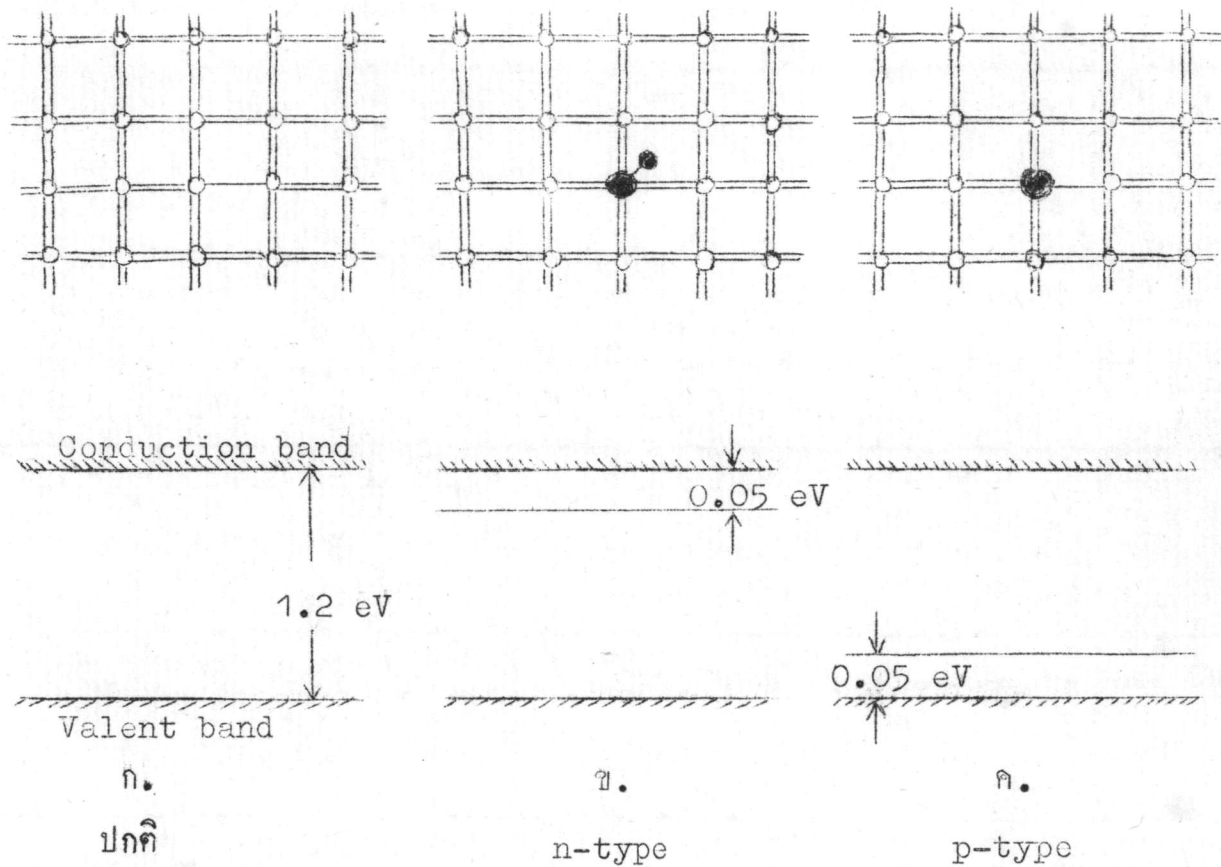
หมายเลข 11. Back scattering peak จากสิ่งแวดล้อม

จากรูปนี้ จะเห็นได้ว่ารังสีที่มีพลังงานต่ำจะถูกบดบังด้วยรังสีที่มีพลังงานสูงกว่า

3.2 หัววัดรังสีชนิดเซมิคอนดักเตอร์

3.2.1 สารเซมิคอนดักเตอร์และการเติมสิ่งเจือปน (Semiconductor and Doping)

ผลึกของธาตุซิลิกอน (Silicon; Si) เจอร์มาเนียม (Germanium; Ge) เป็นธาตุที่มีวาเลนซ์ 4 จับกันอยู่แบบโควาเลนต์ (Covalent Bond) ทำให้ไม่แสดงคุณสมบัติเป็นตัวนำหรือฉนวนที่ดี แต่ก็มีบางส่วนที่ไม่เกิดการจับตัวกันอย่างสมบูรณ์ ทำให้แสดงคุณสมบัติเป็นตัวนำบ้างในบางขณะซึ่งเราอาจจะแสดงแถบของพลังงานของสารพวกนี้ด้วย Conduction band และ Valence band ปรากฏว่าความกว้างของแถบพลังงานนี้จะมีค่า 1.2 eV สำหรับธาตุซิลิกอน และ 0.78 eV สำหรับธาตุเจอร์มาเนียม ในรูป 3-5 แสดงสมบัติของธาตุซิลิกอน



รูปที่ 3-5 ธาตุซีลีกอนและการเติมสิ่งเจือปน

ตามรูป 3-5 ก. แสดงถึงสภาพปกติของธาตุซีลีกอนซึ่งมีช่วงกว้างระหว่างคอนดักชัน แบนด์ และ เวเลนธ์ แบนด์ 1.2 eV

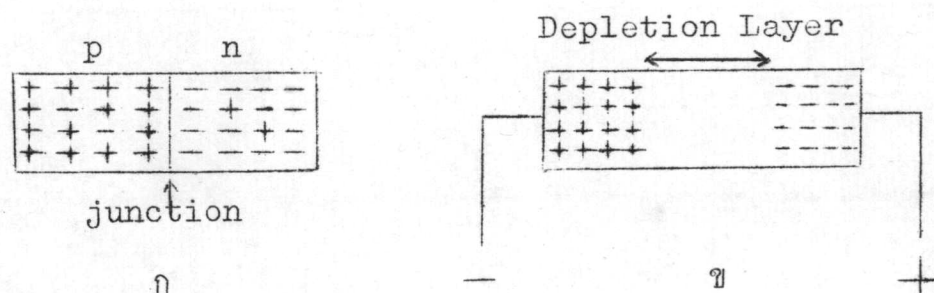
ถ้าเรานำธาตุที่มีวาเลนซ์ 5 เช่น ฟอสฟอรัส, อาเซนิก และ แอนติโมนีจำนวนน้อย ๆ มาเติมหรือแทรกเข้าไประหว่างอะตอมของธาตุซีลีกอนแล้วก็จะทำให้อิเล็กตรอนเกิดจากการจับคู่กับอะตอมอื่นอยู่ 1 ตัว ทำให้ธาตุซีลีกอนที่ถูกเจือแล้วนี้ทำหน้าที่เป็นตัวนำให้อิเล็กตรอนได้ดียิ่งขึ้นหรือกล่าวได้ว่าทำให้ช่วงกว้างของคอนดักชันแบนด์ และวาเลนซ์แบนด์ลดลงเหลือเพียง 0.05 eV เท่านั้น ซีลีกอนที่เติมธาตุวาเลนซ์ 5 จนมีอิเล็กตรอนเหลือนี้เรียกว่าเป็นพวกให้อิเล็กตรอน (donor)

หรือ n-type semi-conductor.

ในทางตรงกันข้าม ถ้าเติมธาตุที่มีวาเลนซ์ 3 เช่น โบรอน, แกลเดียม ลงไปในผลึกซิลิกอนเล็กน้อยก็จะมีผลทำให้ผลึกขาดอิเล็กตรอนไป ทำให้มีความสามารถรับอิเล็กตรอนได้ (Acceptor) ความสามารถรับอิเล็กตรอนนี้มักเรียกกันว่าโฮล (hole) ซึ่งจะทำหน้าที่คล้ายประจุไฟฟ้าบวก ธาตุซิลิกอนที่เติมธาตุวาเลนซ์ 3 นี้เรียกว่า p-type semiconductor ซึ่งเราอาจจะกล่าวได้ว่าช่วงกว้างของคอนดักชันแบนด์ และวาเลนซ์แบนด์อยู่ห่างกันเพียง 0.05 eV จากวาเลนซ์แบนด์ เท่านั้น

3.2.2 การวัดรังสี

ถ้าเรานำผลึก n-type และ p-type ที่กล่าวแล้วนั้นมาต่อกันดังรูปที่ 3-6 ก. จะมีการกระจายของอิเล็กตรอนและโฮลบางส่วนผ่านรอยต่อ (junction) ของ p-n type นั้นได้



รูปที่ 3-6 p-n type semi-conductor

ถ้าต่อศักดาไฟฟ้าบวก (+) เข้าที่ปลายของ n-type และต่อศักดาไฟฟ้าลบ (-) ที่ปลายของ p-type ก็จะทำให้โฮลและอิเล็กตรอนไปออกกันอยู่ที่ปลายของ n-type และ p-type ตามลำดับ ทำให้เกิดช่องว่างตรงรอยต่อ ไม่มีทั้งอิเล็กตรอนและโฮลเรียกว่า Depletion layer ซึ่งจะทำหน้าที่คล้าย ๆ ฉนวน

กันอยู่

เมื่อ Depletion layer นี้ได้รับรังสีจะทำให้เกิดคูของอิเล็กตรอน-โฮลตามปฏิกิริยาของรังสีนั้น ๆ เกิดสัญญาณไฟฟ้าตามขนาดของรังสีส่งเป็นสัญญาณไปยังเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นส่วนช่วยเหลือต่อไป

3.2.3 ข้อดีของหัววัดแบบเซมิคอนดักเตอร์

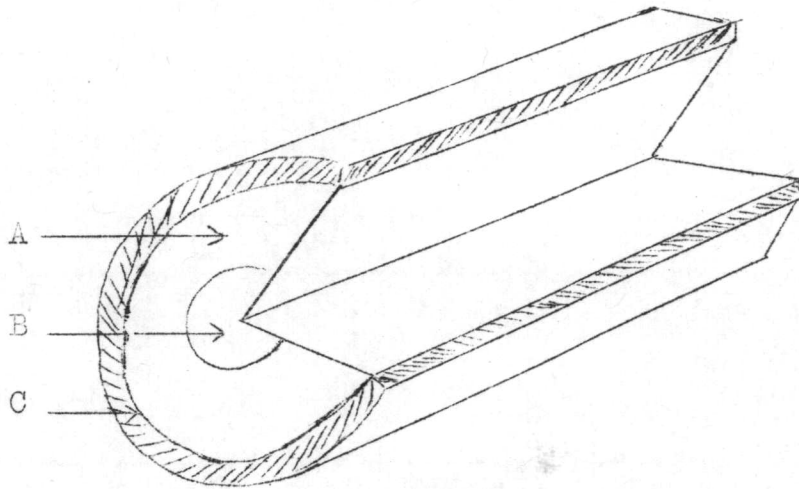
หัววัดแบบเซมิคอนดักเตอร์นี้มีข้อดีกว่าหัววัดแบบอื่น ๆ หลายประการคือ

1. วัตต์ละเอียดย ในการทำให้เกิดคูอิเล็กตรอน-โฮลนั้นปรากฏว่าใช้พลังงานเพียง 3.5 eV/pairs เท่านั้น เมื่อเทียบกับแกสซึ่งต้องใช้ถึง 36 eV/pairs แล้วนับว่าเครื่องวัดแบบนี้สามารถใช้วัตต์พลังงานได้ละเอียดมาก
2. ความไวในการวัดสูง การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในหัววัด (mobility) ประมาณ 1500 ซม.^2 ต่อโวลต์ต่อวินาที และของโฮลมีความไว 500 ซม.^2 ต่อโวลต์ต่อวินาที เวลาที่วิ่งในหัววัดจะใช้เวลาเพียง 10^{-8} วินาทีต่อการวัดครั้งหนึ่ง ๆ ซึ่งนับว่ามีความไวสูงมาก
3. กาลังแยกช่วงพลังงาน (Energy Resolution) สูงสามารถแยกพลังงานรังสีแกมมาได้ละเอียดมาก
4. หัววัดมีขนาดเล็ก

3.3 หัววัด Ge(Li)

หัววัดเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการวัดรังสีในการวิจัยนี้เป็นแบบ p-i-n junction ทำจาก p-type ของเจอร์มาเนียมซึ่งมีคุณภาพสูงและมี n-type เป็นลิเทียมซึมผ่านเข้าไปจากส่วนนอกของผลึกเข้าไปหาแกนกลางของผลึกโดยการใส่สนามไฟฟ้าสูง ๆ และควบคุมด้วยความระมัดระวัง

รูปที่ 3-7 แสดงให้เห็นส่วนภายในของหัววัด Ge(Li) แบบที่เรียกว่า True Right Circular Cylinder (TRCC) Coaxial Detector ซึ่งสร้างโดยบริษัท Ortec



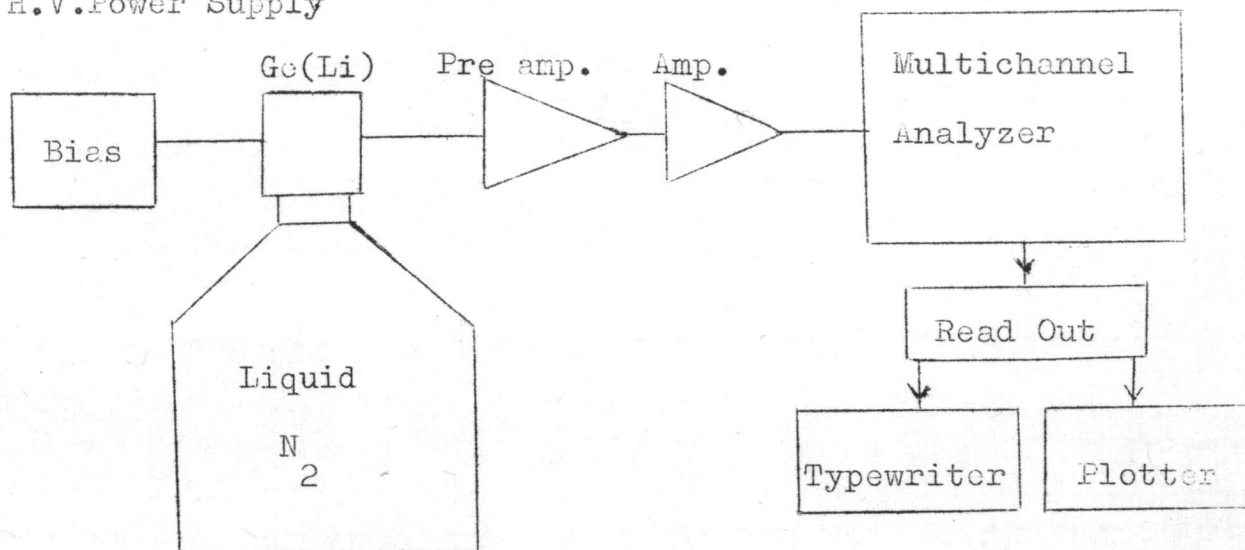
รูปที่ 3-7 ภาพผ่าซีกของหัววัด Ge(Li)

- A เป็นส่วนที่เรียก intrinsic region เป็น Li compensator
- B เป็นสารชนิด p-type แบบเจอร์มาเนียมอยู่แกนกลาง
- C เป็นส่วนผิวนอกเป็นสารชนิด m-type ซึ่งเป็นส่วนที่ลิเทียมจะซึมเข้าไป

โครงสร้างของอะตอมของ intrinsic germanium ต้องการอุณหภูมิต่ำ ๆ เพื่อที่จะรักษาให้อะตอมของลิเทียมอยู่ที่สภาวะเช่นนี้ ต้องอยู่ที่อุณหภูมิของไนโตรเจนเหลวคือ -196° ซ. โดยมีระบบความเย็น (Cryostat) และถังเก็บไนโตรเจนเหลว

การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เข้ากับหัววัด Ge(Li) แสดงดังรูป 3-8

H.V. Power Supply



รูปที่ 3-8 แผนผังของระบบหัววัดรังสี Ge(Li)

3.3.1 Energy Resolution ของ Ge(Li) Detector

ค่ากำลังแยกพลังงานของหัววัด Ge(Li) จะมีขึ้นจากค่านึงขึ้นอยู่กัปริมาณของคู่ประจุไฟฟ้า (ion pairs) ที่เกิดขึ้นจากพลังงานของรังสีแกมมาที่เข้าไป ชีตจากค่านี้อยู่กับค่าที่เรียกว่า Fano factor ด้วย เนื่องจากพลังงานรังสีแกมมาที่รับไว้ในหัววัดนี้ส่วนหนึ่งจะทำให้เกิดคู่ของประจุไฟฟ้า (ion pairs) อีกส่วนหนึ่งจะทำให้โครงสร้างของผลึกมีอุณหภูมิสูงขึ้น

ให้ C เป็นพลังงานเป็น eV ที่ทำให้เกิดประจุไฟฟ้า 1 คู่ในเจอร์มาเนียม

E เป็นพลังงานรังสีแกมมาทั้งหมด

Y เป็น yield ที่จะเกิดคู่ประจุไฟฟ้าขึ้น

เมื่อพลังงานทำให้เกิดคู่ประจุไฟฟ้าทั้งหมด

$$Y = \frac{E}{C}$$

Fano factor, F มีค่าเท่ากับ variance σ^2 ของ yield ต่อ yield ของ การเกิดคู่ประจุไฟฟ้า

$$F = \frac{\sigma^2}{E/C}$$

$$\sigma^2 = \frac{EF}{C}$$

$$C\sigma = \sqrt{CEF}$$

จาก S.O.W Antman, Nuclear Instrument and Methods, 40 (1966), 272

$$C = (2.98 \pm 0.01) \times 10^{-3} \text{ KeV/ion pairs}$$

ค่าของการแยกพลังงานของหัววัด Ge(Li) นิยมบอกกันเป็นค่า Full Width Half Maximum, FWHM ซึ่ง $= 2.355 C\sigma$

FWHM in KeV สำหรับรังสีแกมมาที่มีพลังงาน E KeV

$$\text{FWHM} = 2.355 \sqrt{CEF} \quad (3-2)$$

$$= 2.355 \sqrt{0.00298 EF}$$

$$= 0.1286 \sqrt{EF} \quad (3-3)$$

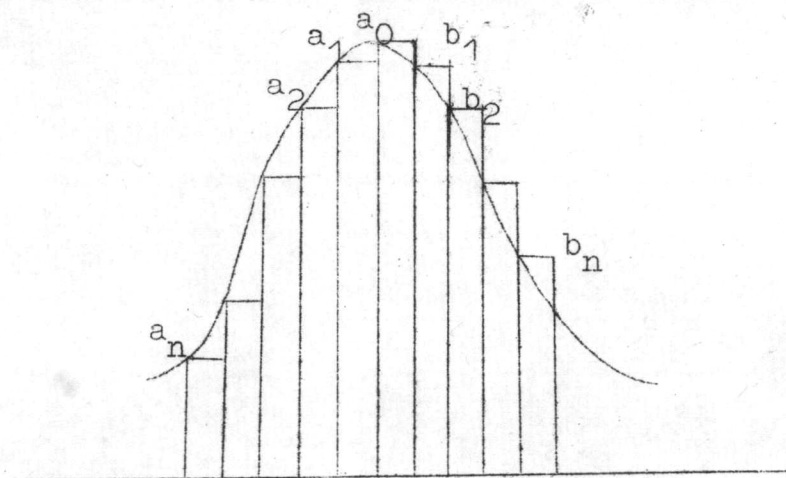
สำหรับเจอร์มาเนียม ที่อุณหภูมิของไนโตรเจนเหลว 77° K

Fano factor, $F = 0.13$

3.1 การคำนวณหาพื้นที่ใต้ Peak ของแกมมาสเปกตรัม

การหาความแรงของรังสีแกมมาเพื่ออุชุนิกของธาตุหรือหาปริมาณของธาตุ โดยการเปรียบเทียบ peak จากแกมมาสเปกตรัมนั้น ถ้าในสารที่วิเคราะห์มีธาตุ อยู่หลาย ๆ ธาตุ peak ของรังสีแกมมาที่มีค่าพลังงานน้อยกว่าจะถูกบรบกวนด้วย peak ของรังสีแกมมาที่มีพลังงานสูงกว่า ดังได้แสดงในรูปที่ 3-4 แล้ว การแก้ การกวนนี้ นิยมใช้การคำนวณพื้นที่ภายใต้ peak ที่เรียกว่า base area แล้วหัก

ออกจากพื้นที่ทั้งหมดของ peak ตามวิธีของ Covell ดังรูปที่ 3-9



รูปที่ 3-9 Pulse Height Analysis ของแกมมาสเปกตรัม

a_0 = จำนวนที่นับได้มากที่สุดของ peak

a_1, a_2, \dots, a_n = จำนวนที่นับได้จาก channel ที่น้อยกว่า a_0

b_1, b_2, \dots, b_n = จำนวนที่นับได้จาก channel ที่มีค่ามากกว่า a_0

F = เป็นจำนวนที่นับได้ทั้งหมดตั้งแต่ a_n ถึง b_n

Q = เป็นจำนวนที่นับได้ของ base area

N = เป็นจำนวนสุทธิ

$$F = a_0 + \sum_{i=1}^n a_i + \sum_{i=1}^n b_i$$

$$Q = \frac{(2n - 1)(a_n + b_n)}{2} + (a_n + b_n)$$

$$= \frac{(2n + 1)(a_n + b_n)}{2}$$

$$N = F - Q$$

$$= a_0 + \sum_{i=1}^n a_i + \sum_{i=1}^n b_i - (n + \frac{1}{2})(a_n + b_n) \quad (3-4)$$

3.5 การสร้าง Calibration Data

Calibration Data เป็นตารางที่เทียบระหว่าง channel ที่เกิด peak ต่าง ๆ กับพลังงานรังสีแกมมานั้น ถ้าเป็นการหาได้ดังนี้

1. ตั้ง High Voltage Power Supply ให้ถูกต้อง ในเครื่องที่ใช้ 2000 โวลต์
2. ตั้ง Coarse Gain ที่ต้องการทำ Calibration Data และ Fine Gain 1.5
3. ใช้สารกัมมันตรังสีที่ทราบค่าพลังงานแน่นอนจากแหล่งกำเนิดรังสี เช่น Cs^{137} , Mn^{54} , Co^{60} , Na^{22} เป็นต้นกำเนิดรังสี โดยใช้ตัววัด Ge(Li) Detector แต่ละครั้งควยเวลาเท่า ๆ กัน
4. จาก channel ที่ได้จากพลังงานที่ทราบของต้นกำเนิดรังสีต่าง ๆ นำไป plot บนกราฟแบบ linear ระหว่าง channel กับพลังงาน จะได้ Calibration Curve ของ Ge(Li) Detector ที่ Gain นั้น
5. จาก Calibration Curve นำไปทำตารางเทียบระหว่าง channel และพลังงานต่อไป